SHEET 1	OE.

			····		F 10					
Form PTO 1449 U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE (Modified) PATENT AND TRADEMARK OFFICE			ATTY DOCKET NO. 210101US2	PATE OF BE	2005 = J	SERIAL I				
						09/900,049				
APPLICANT RADEMARK										
LIST OF REFERENCES CITED BY APPLICANT Keiichi SHIMIZU, et al.										
•			FILING DATE			GROUP				
				July 9, 2001			2686			
U.S. PATENT DOCUMENTS										
EXAMINER INITIAL		DOCUMENT NUMBER	DATE	NAME CLASS		CLASS	SUB CLASS	FILING DATE IF APPROPRIATE		
	AA									
	AB					ŀ				
	AC			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
	AD					1	ii			
•	AE									
	AF				-	· · · · · ·				
	AG					 		-		
	AH					 				
	Al					 				
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ļ	 			
· · · · · · · · · · · · ·	AJ									
	AK					-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
 	AL					ļ				
	AM		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· ·					
	AN					<u> </u>	LI			
FOREIGN PATENT DOCUMENTS										
		DOCUMENT NUMBER	DATE	COUNTRY			TRANSLATION			
<i>P</i>	AO	·	4/21/2000	JAPAN (with English Ab	stract)		YES	NO X		
<u> </u>	AP			<u> </u>						
	AQ			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	AR							 		
	AS									
	AT .				·					
·	ΑU									
···-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-							
	AV									
		OTHER RE	FERENCES (I	ncluding Author, Title, I	Date, Pertinent	Pages, et	(c.)			
$\mathcal{Q}\mathcal{C}$	AW	Karim El-Malki, Heshan	n Soliman, "Fa	ist Handoffs in MIPv6, dra	aft-elmalki-hand	offsv6-00.	txt", Septer	nber, 2000.		
	AX				<u>-</u>					
	AY									
	AZ	Additional References sheet(s) attached								
Examiner 🕦	<i>[,20)</i>	Mad Olh.				Date Considered 02/28/2005				
*Examiner: In	*Examiner: Initial if reference is considered, whether or not citation is in conformance with MPEP 609; Draw line through citation if not in conformance and not considered. Include copy of this form with next communication to applicant.									
	companies and not considered, include copy of this form with next communication to applicant.									